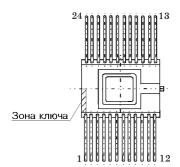


Оперативное запоминающее устройство (статическое) емкостью 16384 бит

(2048 слов х 8 разрядов) в корпусе 4131.24-3.01

Схема расположения выводов

Содержание драгоценных металлов в 1000 штук



Золото $-23,2527\ \Gamma$ Серебро $-50,1764\ \Gamma$ Цветные

Назначение выводов

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Вход адресный строки А7	13	Вход/выход третьего разряда данных DI03
2	Вход адресный строки А6	14	Вход/выход четвертого разряда данных DI04
3	Вход адресный строки А5	15	Вход/выход пятого разряда данных DI05
4	Вход адресный строки А4	16	Вход/выход шестого разряда данных DI06
5	Вход адресный столбца А3	17	Вход/выход седьмого разряда данных DI07
6	Вход адресный столбца А2	18	Вход сигнала разрешения СЕ
7	Вход адресный столбца А1	19	Вход адресный строки А10
8	Вход адресный столбца А0	20	Вход сигнала разрешения выхода DE
9	Вход/выход нулевого разряда данных DI 00	21	Вход сигнала записи/ считывания (WR/RD)
10	Вход/выход первого разряда данных DI01	22	Вход адресный строки А9
11	Вход/выход второго разряда данных DI02	23	Вход адресный строки А8
12	Общий вывод OV	24	Питание U _{CC}

Основные электрические параметры (+25±10, +85, +125, -60 ⁰C)

			Обозна-	Норма				Единица
Параметр		чение	537РУ9А,В		537РУ9Б,Г		измере-	
				не менее	не более	не менее	не более	ния
Выходное напряжение низкого уровня		U_{OL}					В	
		t, °C						
	$I_{OL} = 1,7_{MA}$	+25±10			0,3		0,3	
		-60,+85*, +125* ¹		-	0,4	_	0,4	
	R _L i 10 mOn	+25±10			0,05		0,05	
		-60,+85*, +125* ¹			0,1		0,1	
Выходное напряжение высокого уровня		U_{OL}					В	
		t, °C						
	$I_{OH} = 1,2_{MA}$	+25±10		2,6		2,6		
		-60,+85*, +125* ¹		2,4	-	2,4	_	
	R _L і 10 мОм	+25±10		U _{CC} -0,05		U _{CC} -0,05		
		-60,+85*, +125* ¹		U _{CC} -0,1		U _{CC} -0,1		
Напряжение питания в режиме хранения		U _{CCS}					В	
		t, °C						
+25±10			-	3	-	3		
-60,+85*,+125*1				3,3		3,3		
Входное напряжение низкого уровня		$U_{\rm IL}$					В	
		t, °C						
		+25±10		_	0,4	-	0,4	
	-	60,+85*,+125*1						



			Обозна-		Нор	ома		Единица
Параметр		чение	537P	У9А,В	537PX	537РУ9Б,Г		
				не менее	не более	не менее	не более	ния
Входное напряжение высокого уровня		U _{IH}					В	
		t, °C						
		+25±10		4	-	4	-	
		-60,+85*,+125*1						
Ток потреблен	ия в режиме	хранения	I _{CCS}					мА
	Ucc , B	t, °C						
	5,5	+25±10			0,2		0,5	
		-60,+85*,+125*1		_	1	_	2,0	
	3,3	+25±10			0,12		0,3	
	-,-	-60,+85*,+125*1			0,6		1,2	
Ток потреблен	ия при Цег		I_{CC}		0,0		1,2	мА
Tok notpeonen	при осе	t, °C	100					1417 1
		+25±10			35		35	
		-60,+85*,+125* ¹		_	50	_	50	
Том ттом	nrone **			_	30	_	30	A
ток утечки ни:	зкого и высо	кого уровня на входе	$I_{\rm LIL}$					мкА
		t, °C	I _{LIH}					
		+25±10	*LIH	_	3	_	3	
		-60,+85*,+125* ¹		_	10	_	10	
Ruvo moë ze-	HINDRODG **	ысокого уровня в			10		10	nere A
Выходнои ток состоянии "вы	низкого и ві ключено"	ысокого уровня в	I_{OZL}					мкА
But		t, °C	I _{OZH}				1	
		+25±10	-UZH	_	3	_	3	
		-60,+85*,+125* ¹			10		10	
Время выборк	u naonamam		tn/		10		10	нс
Бремя выоорк	и разрешени	t, °C	$t_{R(CE)}$					нс
		+25±10			190		320	
							+	
		-60,+85*		_	220	_	400	
_		+125*1			270		400	
Время цикла за	аписи (счить	ывания)	t _{CY(WR)}					нс
		t, °C	$t_{\rm CY(RD)}$					
		+25±10		350	_	500	_	
					_		_	
<u> </u>		-60,+85*,+125*1		400		580		
Время выборк	и адреса	0.00	$t_{R(A)}$					нс
		t, ⁰ C						
		+25±10			210		340	
		-60,+85*		_	240	_	420	
		+125*1			290		420	
		ла разрешения после	$t_{\rm SU(A\text{-}CEL)}$					нс
сигнала адреса	ı	. 00						
		t, ⁰ C			20		20	
		+25±10, -60		_	20	_	20	
		+85*, +125*1						
Время установления сигнала записи после сигнала входной информации		$t_{\rm SU(DI-WR)}$					нс	
сигнала входн	ои информат	ции t, ⁰ C						
					0			
		+25±10, -60		_	0	-	0	
<u> </u>		+85*, +125*1					-	
Время выборк	и сигнала ра	зрешения выхода	$t_{R(DE)}$					нс
		t, °C					1	
		+25±10		-	70	-	70	
		-60, +85*, +125*1			100		100	
		ла разрешения после	$t_{\rm SU(RD\text{-}CEL)}$					нс
сигнала считы	вания	0~					-	
		t, °C					1	
		+25±10, -60		_	20	-	20	
		+85*, +125*1						



		Обозна- Норма					Единица
Параметр		чение	537РУ9А,В		537РУ9Б,Г		измере-
			не менее	не более	не менее	не более	ния
Длительность сигнала записи	I	$t_{W(WR)}$					нс
	t, °C						
	+25±10			210		340	
	-60,+85*		_	240	_	420	
	+125*1			290		420	
Длительность сигнала разрешения		$t_{W(CEL)}$					нс
	t, °C						
	+25±10			190		320	
	-60,+85*		_	220	_	400	
	+125*1			270		400	
Время сохранения сигнала входной информации после сигнала записи		$t_{Y(WR-DI)}$					нс
	t, °C						
	+25±10, -60		_	50	_	50	
	+85*, +125*1						
Время сохранения выходной информации после сигнала разрешения выхода		$t_{Y(DE-D0)}$					нс
	t, °C						
	+25±10		_	290	_	290	
	-60, +85*, +125*1			390		390	
Время сохранения сигнала адреса после сигнала разрешения		$t_{Y(CEH-A)}$					нс
	t, °C						
	+25±10, -60		-	160	-	160	
	+85*, +125*1						
Емкость входа/выхода		C _{I/O}					пΦ
	t, °C						
	+25±10		-	14	_	14	
Входная емкость по выводам :А0 - А10;		C_{I}					пΦ
$\overline{\text{CE}}$, $\overline{\text{WR}}$ /RD, $\overline{\text{DE}}$							
	t, °C						
	+25±10		-	14	_	14	

Примечание:

- Допустимое значение статического потенциала 200В
 * для микросхем 537РУ9А, 537РУ9Б
 для микросхем 537РУ9В, 537РУ9Г